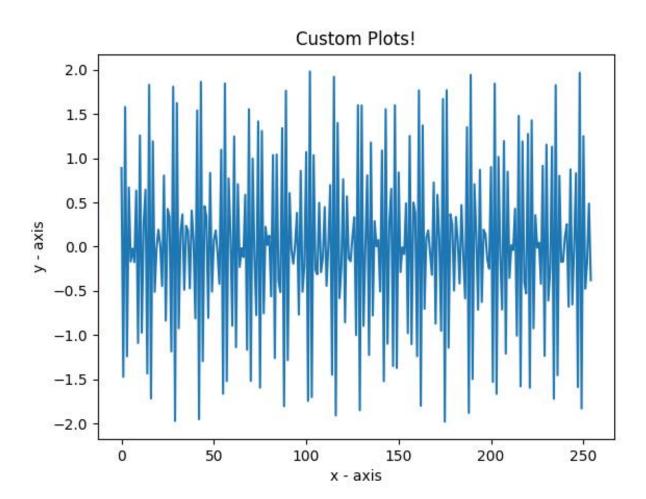
Signal de test : x(t) = 1 * sin(2*pi*2000*t) + 1*sin(2*pi*2350*t)

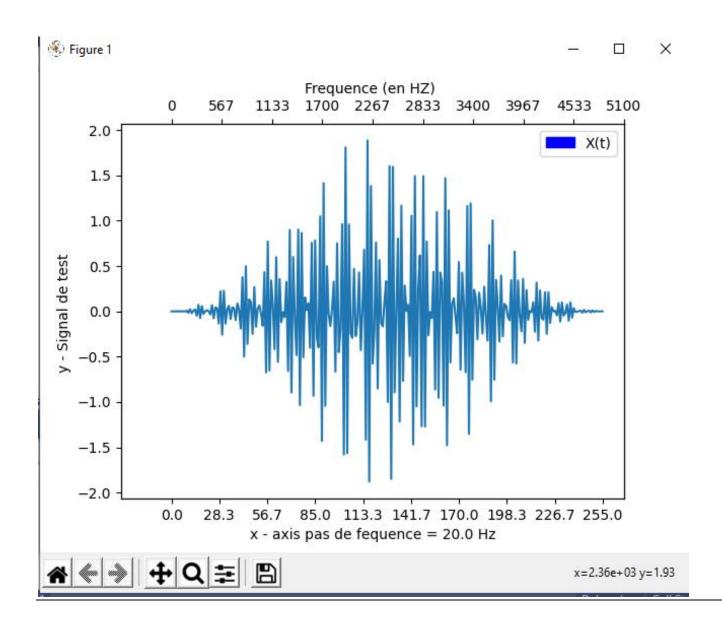
Nombre d'échantillons : 256

Fréquences de base du signal : 2Khz et 2.35 Khz

Durée du signal : 0.05 secondes Fréquence d'échantillonnage Fe = 5120 Hz



X(t) * H(t)



DFT du signal : sur X(t) * H(t)

Nombre d'échantillons : 256 4 Raies spectrales constatées.

Pas fréquentiel: Fe/256

L'abscisse x doit être multiplié par Fe/256 = 5120/256 = 20 Hz . Chaque point de l'abscisse représente 20 Hz

On observe 4 pics

On trouve les fréquences des sinus des signaux de tests : 2000 Hz et 2350 Hz

